光刺激イオン脱離の2次元検出装置の設計とシミュレーション

(広大院理) 〇伴英軌, 光森綾子, 和田真一, 関谷徹司, 田中健一郎

【序論】

放射光の利用と共に軟 X 線領域の研究が数多くなされ、様々なアプローチによる内殻励起反応の 解明が試みられてきた。これまでに当研究室では、軟 X 線を用いた元素選択的な内殻共鳴励起に よるサイト選択的な化学結合切断に着目した研究を行ってきた。近年は官能基を最表面に規則正 しく配列する自己組織化単分子膜(SAM)を用い、その高配向性から選択性が向上する事が見出 された^[1]。この研究において脱離イオン種の測定は、放射光リングの単バンチ運転により発生す る軟 X 線パルス特性を利用した飛行時間型質量分析法(TOF-MS)を用いている。高エネルギー 加速器研究機構の PF リングでは、放射光パルス間隔は 624 ns であり、放射光の繰り返しパルス 特性が極めて優れているため、全てのイオンを 0~624 ns の間に正確に重ねて記録する事ができ る。しかし、通常の TOF-MS は(m/q)¹²に相関した飛行時間から得られるため、イオン種につい ての情報のみしか得られないという原理上の限界があり、その反応に関する動的な知見を得るこ とができない。そこで我々は、表面からの脱離イオン種の角度分布を検出できる装置の開発を試 みた。本研究では、既に開発されている電子刺激イオン脱離の 2 次元検出装置を参考にシミュレ ーションを行い、2 次元検出装置の設計を行った。

【シミュレーション評価と考察】

装置の設計及び評価には Scientific Instrument Services, Inc.の SIMION 3D Ver.7.00 を使用した。 また、装置は広島大学放射光科学研究センター (HiSOR)の軟X線表面化学ビームライン BL13 で使用する事を前提とし、脱離イオンの角度分布 像を得ることを当面の目標として設計を行った。 また脱離イオン分布は、放射光のスポットサイズ を φ 2mm とし、運動エネルギー10eV の 1 価のイ オンが表面垂直を 0°として脱離極角 80°の範囲 内で放射すると仮定した。



Fig1:半球グリッドタイプ ESDIAD 装置^[2]

装置設計を始めるにあたり、Fig.1 で示した Yates らが半球グリッドを用い開発した電子刺激脱 離イオン角度分布 (ESDIAD) 装置^[2]を元にシミュレーションを行った。半球グリッドタイプは、 脱離イオンの初期運動エネルギーベクトルと、サンプルホルダーと第1半球グリッド間の電場ベ クトルの和で脱離イオンの軌道が決定され、脱離角度分布が決まる。この電場は、グリッドの形 状により若干の差が生じるが、概ね一様な電場と見なせる。そのため、半球グリッドタイプの角 度分解能は脱離中心の範囲、すなわちスポットサイズにのみ依存する。また、その原理上、スポ ットサイズが大きくなると角度分解能が悪くなり、異なる脱離角度の分布同士が大きく重なって しまう事も分かった。そこで我々は、 2種類の角度分布を持つ装置を設計 し、そのシミュレーションを Fig.2 に示した。

2 種類の角度分布のうち、高角度 分解能検出モードは、サンプルバイ アスを掛けず、イオンの取り込み口 を静電レンズとして用いる事で可能 となった。Fig.3 に機能で大別した静 電レンズのポテンシャル図を示す。 この静電レンズは、平坦なポテンシ ャルを形成し、脱離角度を保存した まま取り込むための点線部分と、台 錐形のポテンシャルを形成し、生じ た分布をそのまま第1グリッド側に 引き込む実線部分から構成されてお り、その取り込み口の形状で脱離極 角の検出可能な範囲が決定される。 チャンバー内に既に設置されている 光電子分光装置の取り込み口との接 触を避けるように形の修正を行った ため、検出可能な脱離極角の範囲は



制限された。そのため、本モードの角度分解能は高いため、異なる脱離角度の分布は重ならない

が、脱離極角 50°の範囲である。一方、広角度捕集検出モードは、 サンプルバイアスを掛け、基本的な原理は半球グリッドタイプと 同じである。本モードでは、角度分解能は低いが、脱離極角 80° の範囲で検出が可能である。また広角度捕集検出モードは中性化 確率を抑える働きも併せ持つ。これら2つの原理の異なる角度分 布像の比較・検討から、より信頼性の高い脱離角度分布が得られ る事が期待でき、その反応機構の解明にも役立つと考えられる。

またこの装置の設計に際し、光を通すホールが像の歪みに及ぼ



Fig.3 静電レンズのポテンシャル

す影響を出来るだけ抑えることや、追い返し電極を入れて運動エネルギーに制約を課した分布を 得られるようにするなどの工夫も施した。発表ではここまでの概要に沿い、行ったシミュレーシ ョンの結果、および設計した装置の仕組み、今後の展望などを加えた詳説を発表する。

[1] S. Wada et al., J. Phys.: Condens. Matter 18 (2006) S1629.

[2] M.J. Dresser, M. D. Alvey and J.T. Yates, Jr., Surf. Sci. 169 (1986) 91.